

Tarih: 08 / 04 / 2016

ZEYİLNAME

Odamız tarafından Ajansınızın 2014 Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan TR41/14/GPD_BU/0001 nolu "Tekstil Ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi" projesi kapsamında 26.04.2016 tarihinde gerçekleşecek olan mal alım ihalesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kısımlar teklif dosyasında düzenlenmiştir:

- 1) **LOT-1 Analitik Cihazlar-1** Grubu' na ilişkin, Teknik Şartname Standart Formu (Soz. EK:2b) ve Teknik Teklif (Soz. EK: 3b) bölümlerinde "TGA/DTA – Termal Gravimetrik/Diferansiyel Termal Analiz Test Cihazı" teknik özelliklerinin 24. Maddesi "*Referans numunedeki tekrarlanabilirlik en fazla ± 1 olmalıdır*" ifadesi "*Referans numunedeki tekrarlanabilirlik en fazla $\% \pm 1$ olmalıdır*" şeklinde düzenlenmiştir.
- 2) **LOT-1 Analitik Cihazlar-1** Grubu' na ilişkin, Teknik Şartname Standart Formu (Soz. EK:2b) Diğer Hususlar bölümündeki "*Tüm cihazların kullanıcı eğitimleri, cihaz başında uygulamalı olarak 1-3 gün sürecek şekilde kullanıcının takdir ettiği yeterlilikte ve istenen gün sayısında ücretsiz verilmelidir.*" ifadesi "*Tüm cihazların kullanıcı eğitimleri, cihaz başında uygulamalı olarak 1-3 gün sürecek şekilde ücretsiz verilmelidir.*" olarak düzenlenmiştir.
- 3) **LOT-5 Analitik Cihazlar-2** Grubu' na ilişkin, Teknik Teklif (Soz. EK: 3b) bölümünde FT-IR Spektrometre cihazı 3. Maddesi "*Cihaz en az 50 cm^{-1} ile 12000 cm^{-1} aralığındaki FAR-IR, Mid-IR, NIR ve visible bölgelerde ölçüm yapabilecek konfigürasyona olanak sağlamalıdır*" ve 9. Maddesi "*4 cm^{-1} resolusyonda sinyal gürültü oranı, peak to peak olarak tek taramada 14000/1 veya daha iyi olmalıdır.*" İfadeleri aynı cihazın Teknik Şartname Standart Formu (Soz. EK:2b)' nda da belirtildiği şekilde "*Cihaz en az 250 cm^{-1} ile 12000 cm^{-1} aralığındaki FAR-IR, Mid-IR, NIR ve visible bölgelerde ölçüm yapabilecek konfigürasyona olanak sağlamalıdır.*" Ve "*4 cm^{-1} resolusyonda sinyal gürültü oranı, peak to peak olarak tek taramada 24000/1 veya daha iyi olmalıdır.*" olarak düzenlenmiştir.
- 4) **LOT-5 Analitik Cihazlar-2** Grubu' na ilişkin, Teknik Şartname Standart Formu (Soz. EK:2b)' nda FT-IR Spektrometre cihazı 5. Maddesi olan "*Cihazda gaz ölçüm kiti olmalıdır.*" ifadesi aynı cihazın Teknik Teklif (Soz. EK: 3b) bölümüne 5. Madde olarak ilave edilmiştir.
- 5) **LOT-5 Analitik Cihazlar-2** Grubu' na ilişkin, Teknik Teklif (Soz. EK: 3b) bölümünde GC-MS – Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre cihazı genel özellikler 4. Maddesi "*Kolon basınç değerleri 0.001 psi hassasiyet ile ayarlanabilmelidir.*" ve dedektör sistemi kütle spektrofotometre bölümünün 6. Maddesi "*İonizasyon enerjisi kullanıcı tarafından en az 10-200 eV arasında ayarlanabilmelidir.*" Teknik Şartname Standart Formu (Soz. EK:2b)' nda da belirtildiği şekilde "*Kolon basınç değerleri 0,1 psi hassasiyet ile ayarlanabilmelidir*" ve "*İonizasyon enerjisi kullanıcı tarafından en az 10-100 eV arasında ayarlanabilmelidir.*" olarak düzenlenmiştir.
- 6) **LOT-5 Analitik Cihazlar-2** Grubu' na ilişkin, GC-MS – Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre cihazı genel özellikler 6. Maddesi için Teknik Şartname Standart Formu (Soz. EK:2b)' ndaki "*Cihaz 220 V / 50-60 Hz elektrik ile çalışmalıdır*" ve Teknik Teklif (Soz. EK: 3b) bölümündeki "*Cihaz 220 ± 5 V, 50-60 ± 5 Hz elektrik ile çalışmalıdır.*" ifadeleri "*Cihaz 220 (± 10) V / 50 (± 5) Hz elektrik ile çalışmalıdır.*" olarak düzenlenmiştir.
- 7) Lab_1-Analitik Laboratuvarı ve Lab_2-Yaş Kimyasal-1 Laboratuvarı, Lab_3-Yaş Kimyasal-2 Laboratuvarı, Lab_4-Kondüsyonlama Laboratuvarı ve Lab_5-Antibakteriyel Laboratuvarı, Lab_6-Yanma Laboratuvarı, Lab_7 - Çevre Laboratuvarı Tezgahları proje çizimleri eklenmiştir.

